# ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-158612

®Int. CL 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月1日

H 03 H 3/08

7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

勿出 頭 人

弾性表面波素子の製造方法

②特 願 平2-284573

新

②出 願 平2(1990)10月23日

向発 明 者 井 土

東京都狛江市和泉本町1丁目8番1号 キンセキ株式会社

内

@発明者 郡司 勝彦 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

勿出 類 人 キンセキ株式会社 東京都狛江市和泉本町1丁目8番1号

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

沖電気工業株式会社

四代 理 人 弁理士 柿本 恭成

1. 発明の名称

弾性表面波索子の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 圧電体基板の表面に、所定膜厚の第1の金属 膜を形成した後、その第1の金属膜上に、エッチ ングレートの異なる第2の金属膜を被着する金属 膜形成工程と、

前記第1及び第2の金属膜を選択的にエッチン グして所定形状の電極を形成する電極形成工程と、

前記電極の第2の金属膜を所定周波数に応じた 膜厚に選択的にエッチングする周波数調整工程と

順に施すことを特徴とする弾性表面波素子の製 造方法。

2. 圧電体基板の表面に、金属膜からなる所定膜 厚及び所定形状の電極を選択的に形成する電極形 成工程と、

前記電極を含めた前記圧電体基板の全面に、絶 橡膜を被着する絶縁膜被着工程と、

前記絶縁膜を所定周波数に応じた膜厚に全面エ ッチングする周波数調整工程とを、

順に旋すことを特徴とする弾性表面波素子の製 造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、複数の弾性表面波共振子を用いて構 成される弾性表面波フィルタ等における弾性表面 波素子の製造方法、特にその周波数調整方法に関 するものである。

(従来の技術)

従来、この種の弾性表面波素子としては、特公 平1-45246号公報に記載されるものがあっ た。この種の弾性表面波素子は、小型で、かつ温 度や軽年変化に対して安定である等の特徴を有す るため、通信機やテレビ等の種々の回路に利用さ れつつある。この弾性表面波素子の一例を第2図 に示す。

第2図は、前記文献等に記載された従来の弾性 表面波素子、例えば弾性表面波共振子の概略の平 面図である。

なお、第2図中のしは電極指2aの幅、つまり ライン幅であり、Sはその電極指2a間の幅、つ まりスペース幅である。

この弾性表面波共振子では、端子5,6を介してインターディジタル電極2に高周波電圧を印加すると、電極指28間に生じた電界により、弾性

指2 a のライン幅し、アンダーエッチの量の違い 等によって変動する。そこで、共振周波数のバラ ツキを小さくするため、周波数調整の処理を行う 必要がある。

従来の周波数調整方法では、例えば圧電基板1 上にインターディジタル電極2及びグレーティング反射器3.4を形成した後、ウエットエッチングまたはドライエッチングによるライン幅L調整や、膜摩調整等により、周波数調整を行っている。 前記文献には、ライン幅調整による周波数調整方法が記載されている。

第3図は、前記文献に記載された従来の弾性表 面波素子の製造方法を示す図である。

先ず、第3図(a)に示すように、圧電体基板 1上に、AIからなる金属膜10を堆積し、さら にその上にCrからなる保護膜11を形成する。 そして、その保護膜11上に、ホトリソグラフィ 技術を用いて、レジストパターン12を選択的に 形成する。

第3図(b)に示すように、Crだけに反応す

表面波が励振され、その館極指2aと垂直に基板表面を左右に伝搬する。この弾性表面波は、両側のグレーティング反射器3.4で反射され、弾性表面波がその2つの反射器3.4間で反射を繰り返し、定在波となる。これにより、例えば狭帯域共振子として動作させることができる。

この種の弾性表面波素子は、次のようにして製造される。

先ず、圧電体基板1の表面に、AI等の金属膜を堆積した後、その金属膜上にレジストを被着する。そして、レジストを露光、現像してレジストパターンを形成し、そのレジストパターンをマスクにしてエッチング液で金属膜をエッチングし、所定形状のインターディジタル電極2及びグレーティング反射器3・4を形成する。その後、インターディジタル電極2及びグレーティング反射器3・4上の不要なレジストパターンを除去すれば、製造工程が終了する。

しかし、一般に、このようにして作られる弾性 表面波素子の共振周波数は、金属膜の膜厚、電極

るエッチング液を用いて、レジストパターン12 と同一の形状になるまで保護膜11をエッチング し、保護膜パターン11aを形成する。

次に、第3図(C)に示すように、保護膜バターン11a上のレジストバターン12を除去する。この段階で、インターディジタル電極端子に電気信号を印加し、共振周波数が測定できるようにする。

その後、第3図(d)に示すように、ドライエスッチング法により、保護膜パターン11aを取り、保護膜パターン10aを形成する。この金属膜パターン10aを形成する。この金属性2及びクレーティング反射器3.4が構成されるので、ング反射器3.4が構成されるので、ング反射器3.4の共振周波数を引ない時には、再び保力の共振周波数をいいて金属膜パターン11aをマスクにして金属膜パターン10aのライン幅調整により、周波はアクーン10aのライン幅調整により、周波により、第3回により、第3回によりに示する。2回によりに示する。2回によりに示する。2回によりに示する。2回によりに示する。2回に言いる。2回

数調整が行える。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上紀弾性表面波素子の製造方法 における周波数調整方法では、次のような課題が あった。

(i) 通常、金属膜パターン10aは、圧電体基板1との密着性を良くするため、側面の面積よりも平面の面積が大きくなるように形成される。ところが、従来の周波数調整方法では、保護膜パターン11aをマスクにして金属膜パターン10aをサイドエッチングし、周波数調整を行っているので、膜厚調整よりも周波数可変量が小さい。そのため、周波数調整作業に手数を要する。その上、ライン幅しの減少によって圧電体基板1との密管性が低下し、金属膜パターン10aの剥離等といった問題が生じる。

(ii) 前記(i)の問題を解決するため、保護 膜パターン11aを除去した後(あるいは、当初 から保護膜パターン11aを形成しない他の金属 膜パターン10aの形成方法を採用してもよい)、

ってしまい、所望の電気的特性を有する弾性表面 波索子を得ることが困難であった。

本発明は前記従来技術が持っていた課題として、金属膜パターン、つまりインターディジタル電極及びグレーティング反射器(以下、これを総称して単に「電極」という)の膜厚をエッチングにより調整して周波数の調整を行おうとすると、インピーダンスや、Q値等といった他の電気的特性も悪影響を受け、所望の電気特性を持った弾性表面波素子を製造することが困難であるという点について解決した弾性表面波素子の製造方法を提供するものである。

#### (課題を解決するための手段)

前記課題を解決するために、第1の発明は、弾性表面波共振子や弾性表面波フィルタ等といった弾性表面波素子の製造方法において、圧電体基板の表面に、所定膜厚の第1の金属膜を形成した後、その第1の金属膜上に、エッチングレートの異なる第2の金属膜を被替する金属膜形成工程と、前記第1及び第2の金属膜を選択的にエッチングし

金属膜パターン10aをエッチングすることにより、該金属膜パターン10aの膜厚を、所望の共振周波数が得られるまでアンダーエッチすれば、周波数可変量を大きくすることができる。ところが、次のような問題が生じる。

第4図(a), (b)は従来の膜厚調整による 周波数調整方法を示す図である。

第4図(a)に示すように、金属膜パターン1 0aの上面をエッチングしてその膜厚調整を行うと、第4図(b)に示すように、金属膜パターン 10aの厚さと同時にその側面もエッチングされる。そのため、ライン/スペース比(L/S比)が悪化し、弾性表面波共振子のインピーダンスが変動してしまう。その上、金属膜パターン10aの断面プロファイルがなまり、弾性表面波共振子のQ(quality factor)の低下も生じてしまう。

このように、金属膜パターン10aの膜厚を調整して周波数調整を行なおうとすると、インピーダンスや、Q値等といった他の電気的特性が変わ

て所定形状の電極を形成する電極形成工程と、前記電極の第2の金属膜を所定周波数に応じた膜厚 に選択的にエッチングする周波数調整工程とを、 順に施すようにしたものである。

第2の発明では、圧電体基板の表面に、金属膜からなる所定膜厚及び所定形状の電極を選択的に 形成する電極形成工程と、前記電極を含めた前記 圧電体基板の全面に、絶縁膜を被着する絶縁膜被 着工程と、前記絶縁膜を所定周波数に応じた膜厚 に全面エッチングする周波数調整工程とを、順に 施すようにしたものである。

#### (作用)

第1の発明によれば、以上のように弾性表面波 素子の製造方法を構成したので、金属膜形成工程 及び電板形成工程では、微細加工に適するリフト オフ法等を用いて、インターディジタル電極やグ レーティング反射器等といった電極が、高精度の パターンで圧電体基板表面に形成される。

次に、電極に電気信号を印加して周波数を測定し、ドライエッチング法やウエットエッチング法

等を用いて選択的に、電極の第2の金属膜を所望の周波数に応じた膜厚にエッチングすれば、電極上面の第2の金属膜のみがエッチングされ、その下の第1の金属膜は該第1の金属膜でエッチングに対する保護が行なわれ、該第1の金属膜の側面のエッチング量が少なくなる。これにより、主として電極の膜厚のみを調整することができ、インピーダンスやQ値等といった他の電気的特性に悪影響を与えることなく、簡単かつ的確に周波数調整が行える。

第2の発明によれば、電極形成工程において所 定パターンの電極が圧電体基板上に形成される。 次に、絶縁膜被着工程により圧電体基板の全面に 絶縁膜を形成し、周波数調整工程において絶縁膜 を全面エッチングすることにより、質量効果によ って周波数の調整が行える。この際、電極は絶縁 膜で保護されているのでエッチングされず、それ によってインピーダンスやQ値等といった他の間 気的特性に悪影響を与えることなく、簡単かつ容 場に周波数の調整が行える。

等の導電率の高い第1の金属膜23-1を蒸着等によって所定の厚さに堆積し、続いて該第1の金属膜23-1とエッチングレートの異なるCr. Ti等の第2の金属膜23-2を蒸着等によって 所定の厚さに堆積する。

(2) リフトォフ法による電極形成工程(第1 図(d))

圧電体基板20を溶剤に浸漬し、超音波等を加えて、レジストパターン218とその上の第1及び第2の金属膜23-1.23-2とを同時溶解、あるいは同時に剥離して除去する。その結果、第1図(d)に示すように、残った第1及び第2の金属膜23-1.23-2により、所望のパターンの電極23aが形成される。この電極23aは、第2図のインターディジタル電極2やグレーディング反射器3,4に相当するものである。

(3) 周波数調整工程(第1図(e))

例えば、電極23aがウエハ上に多数配列、形成されている場合には、プロービングにより、その電極23aに電気信号を印加して例えば共振周

従って、前記課題を解決できるのである。 (実施例)

第1図は、本発明の第1の実施例における弾性 表面波素子の製造方法を示す図である。

この製造方法では、例えば第2図のような弾性 表面波共振子を製造する場合について、その製造 工程(1)~(3)を以下説明する。

(1) リフトオフ法による金属膜形成工程(第 1図(a)~(c))

第1図(a)に示すように、タンタル酸リチウム、ニオプ酸リチウム、水晶等の材料で形成された圧電体基板20を鏡面仕上げし、その圧電体基板20の表面に、レジスト21を被着する。そして、ホトマスク22を用いて紫外線でレジスト21に転写する。このように、レジスト21に転写する。このように、レジスト21を露光した後、有機溶剤等で現像すれば、第1図(b)のようなレジストパターン21aが得られる。

次に、第1図(c)に示すように、A』、AU

波数を計測する。このようなウェハ状態において、 周波数の測定を行うことは、量産性に向いている が、場合によれば、そのウェハをチップ状に分割 した後、該チップをベース等に相立てた状態で、 電極23aに電気信号を印加し、周波数測定を行 うようにしてもよい。

このような周波数測定を行うことにより、目標 周波数との差が求まるので、その周波数差をOに すべく、エッチング時間等を監視しながら、エッ チングレートの相違を利用し、プラズマエッチン グ法等のドライエッチング法、あるいはエッチン グ液を用いたウエットエッチング法により、電極 23aの上面の第2の金属膜23-2を所定の膜 厚まで選択的にエッチングし、周波数調整を行う。

ここで、ウエットエッチング法によって電極上面の第2の金属膜23-2を選択的にエッチングする場合、弾性表面彼は溶液中ではほとんど減衰してしまうから、所望の周波数が得られたか否かの測定は、エッチング液から電極23aを引上げて行えばよい。また、ドライエッチング法によっ

て電極上面の第2の金属膜23-2を選択的にエッチングする場合、周波数測定をしながらドライエッチングすることも可能である。

この第1の実施例では、次のような利点を有している。

(i) 第1図(3)の周波数調整工程において、電極上面をエッチングして周波数を調整する場合エッチングレートの相違を利用してその電極上面の第2の金属膜23~2のみを選択的にエッチングするため、該電極23aの編が減少せずに、エッチングすることができる。この際、第2の金属膜23~2の上面のコーナー部分は丸みをおびたエッチングされるが、、該第2の金属膜23~2で第1の金属膜23~1が被着されているので、該第1の金属膜23~1がエッチングされることはない。そのため、予め第1の金属膜23~1によって電極23aの周波数の大半がほぼ決まるに設定しておけば、従来の方法と比べ、イン低ーダンスの変動を最少限に抑え、きらにQ値

下を防止する等、周波数以外の電気的特性に悪影響を与えることなく、簡単かつ的確な周波数調整が行える。

(ii) 第1図(a)~(d)に示すように、リフトオフ法によって電極23aを形成しているので、 高精度な微細電極パターンの形成が可能となる

第5図(a)~(f)は、本発明の第2の実施 例における弾性表面波索子の製造方法を示す図で あり、第1図中の要素と共通の要素には共通の符 号が付されている。

この製造方法では、第1図と同様に、第2図の 弾性表面波共振子の製造工程を示すもので、その 工程(1)~(3)を以下説明する。

(1) リフトオフ法による電極形成工程(第5図(a)~(d))

第5図(a)に示すように、タンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウム、水晶等の材料で形成された圧電体基板20を用意する。そして、前記第1図(a),(b)の工程と同様に、圧電体基板2

0上にレジストパターン21aを形成する。

次に、第5図(c)に示すように、AI, AU 等の導電率の高い金属膜33を、蒸着等によって所定の厚さに堆積する。その後、溶剤等に浸漬し、超音波等を加えて、レジストパターン21aとその上の金属膜33とを同時溶解、あるいは同時に剥離して除去する。その結果、第5図(d)に示すように、残った金属膜33により、所望のパターンの電極33aが形成される。この電極33aは、第2図のインターディジタル電極2やグレーティング反射器3,4に相当するものである。

#### (2) 絶縁膜被管工程(第5図(e))

気相成長法(CVD)等を用いて電極33aを含めた圧電体基板20の全面に、それらとはエッチングレートの異なる $SiO_2$ 、 $Si_3N_4$ , A  $I_2O_3$ 等の絶線膜34を所定の厚さに堆積する。(3) 周波数調整工程(第5図(†))

前記第1図(e)の工程と同様に、電極33a に電気信号を印加して周波数測定を行い、目標と する周波数との差を求める。その周波数差をOに すべく、エッチング時間等を監視してドライエッチング法等により、絶縁膜34を全面エッチング して周波数調整を行う。

この第2の実施例では、前記第1の実施例の利点(ii)と同様の利点を有する他に、絶縁膜34を全面エッチングして周波数調整を行うようにしているので、その絶縁膜34で被覆された電極33aがエッチングされず、該電極33aの膜厚及び幅が減少せず、それによって従来の方法と比べ、インピーダンスの変動を最少限に抑え、さらにQ値の低下を防止する等、周波数以外の電気的特性に悪影響を与えることなく、的確な周波数調整が行える。

さらに、第5図(f)の周波数調整工程において、絶縁膜34を全面エッチングして周波数調整を行うので、金属に比べて絶縁膜の膜厚調整が容易であり、しかも圧電体基板20の表面が絶縁膜34で常に覆われているので、エッチング時において該圧電体基板20に対するダメージを防止することができる。また、周波数調整後も、圧電体

基版20及び電極33aの全面が絶縁膜34で覆われているので、良好なパッシベーション特性が 僻られる。

なお、本発明は図示の実施例に限定されず、種々の変形が可能である。その変形例としては、例えば次のようなものがある。

① 第1図及び第5図では、リフトオフ法を用いて電極23a、33aを形成するようにしたが、通常のホトリソグラフィ技術を用いてその電極を形成するようにしても良い。

例えば、圧電体基板20上に第1及び第2の金属膜23-1,23-2あるいは単層の金属膜33を堆積し、その上にレジストを被着する。そして、そのレジストに対して露光及び現像処理を行ってレジストパターンを形成した後、該レジストパターンをマスクにして第1及び第2の金属膜23-1,23-2あるいは金属膜33をエッチングし、所定パターンの電極23a,33aを形成するようにしても良い。

② 第1図及び第5図では、圧電体基板20と

とができる等、周波数以外の他の電気的特性に悪 影響を及ぼすことなく、簡単かつ的確な周波数調 繋が可能となる。

第2の発明によれば、電極形成工程において、 第1の発明と同様の処理を施すことにより、ほぼ 同様の効果が持られる。さらに、形成した電極上 に絶縁膜を被着し、周波数器型型において、 の絶縁膜を所定周波数に応じた膜厚に全面エッチ のが対するので、該絶縁膜によって電極のエッチン グが防止でき、それによってとなく、簡単かの 気的特性に悪影響を及ぼすことならに、この 発明では、周波数調整後も全面が絶縁膜の の発明では、周波数調整後も全面が絶縁膜の れているため、弾性表面波素子に対する良好なパッシベーション特性が得られる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(e)は本発明の第1の実施例における弾性表面波素子の製造方法を示す図、第2図は従来の弾性表面波素子の製略の平面図、第3図(a)~(d)は従来の弾性表面波素子の製

して、単結晶のものを使用したが、これに限定されない。例えば、ZnO等の薄膜圧電体をガラス 基板等に付着させた、多層構造の圧電体基板を使 用すれば、例えば共振周波数を、薄膜圧電体の膜 厚で調整できるという利点があり、しかもその薄 膜は量産化に適している。

### (発明の効果)

以上詳細に説明したように、第1の発明によれは、金融膜形成工程及び電極形成工程において、例えばリフトオフ法を用いて所定形状及び所定膜の第1及び第2の金属膜からなる電極を選択的に形成すれば、高精度の傲細電極パターンが形成できる。しかも、周波数調整工程において、エッチングレートの違いを考慮しておりて、数第2の金属膜によりでの第1の金属膜のみを所定膜原によりを下で、数第2の金属膜のみを所定膜原にエッチングで下の第1の金属膜のみを所定膜原にエッチングである。従って、インピーダンスの変動を最少限に抑えることができ、さらにQ値の低下を防止することができることができることができることができるでは関連を表現して、スペータンスの変動を展り限によりにQ値の低下を防止することができることができることができることができるでは関連を表現しています。

造方法を示す図、第4図(a)。(b)は従来の 膜厚調整を説明するための図、第5図(a)~ (f)は本発明の第2の実施例における弾性表面 波素子の製造方法を示す図である。

20……圧電体基板、21……レジスト、21 a……レジストパターン、22……ホトマスク、 23-1,23-2……第1,第2の金属膜、2 3a……電極、33……金属膜、33a……電極、 34……絶縁膜。

> 出願人 キンセキ株式会社 (ほか1名) 代理人弁理士 柿 本 恭 成

# 特間平4-158612 (フ)

